イオン液体アシスト法を用いた LiBH₄ 薄膜合成 Film Growth of LiBH₄ Using Ionic Liquid-Mediated Method 芝浦エ大エ¹,東北大院エ²,⁰(B)戸澤 拓海¹,風間 敦夫¹,丸山 伸伍², 松本 祐司²,大口 裕之¹

Shibaura Tech.¹, Tohoku Univ.², Takumi Tozawa¹, Atsuo Kazama¹, Shingo Maruyama², Yuji

Matsumoto², and Hiroyuki Oguchi¹

E-mail: ad18073@shibaura-it.ac.jp

【緒言】LiBH4は10⁻³ S cm⁻¹以上の高速Liイオン伝導を示す、全固体電池などの固体電解質とし て期待される材料である。2019年には、薄膜型全固体電池の固体電解質として応用可能なLiBH4 エピタキシャル薄膜が、赤外レーザー蒸着法により合成されている[1]。ただし、これまで得られ た薄膜の結晶性は比較的低かった(XRD ロッキングカーブの半値幅は1.1°)。また、直径数百 nm 程度のドーム状の島が高密度に表面を覆っていたり、ターゲットに含まれる赤外吸収剤(C または

Si)が膜へ混入したりしていた。そこで本研究では、赤外レ ーザー蒸着法をベースとするイオン液体(IL)アシスト成膜 [2]によりLiBH4薄膜合成を行い、これらの欠点を改善する ことを目指した。

【実験】Fig.1にILアシスト成膜によりLiBH4を成長する 様子を示す。真空チャンバー(背圧: 5.0×10^{-8} Torr)中に 設置した基板表面にはIL が塗布されている。赤外レーザ ーにより加熱されたLiBH4ターゲットから蒸発したLiBH4 ガスがIL に溶け込み飽和すると、基板上にLiBH4結晶が 成長する。本研究では基板としてAl₂O₃(0001)を、IL とし ては[emim][TFSA]を使用した。成膜温度は150 ℃とした。 薄膜の評価はX線回折(XRD)、光学顕微鏡、ラマン分光に より行った。

【結果と考察】Fig.2はIL アシスト成膜により得られた膜 の20/0XRDパターンを示す。LiBH4の(200)面および、Al₂O₃ 基板または Cu の表面保護層からの回折ピークのみが観察 されたことから、IL アシスト成膜により(100)配向した単相 LiBH4薄膜の合成に成功したことが確認された。挿入図に 示す光学顕微鏡像に見られた LiBH4結晶の粒径は約 30 µm であった。従来膜の粒径は約 10 µm であったので、IL アシ スト成膜により結晶性を向上できた可能性が高い。また、 ドーム状の島や赤外吸収剤は確認されなかった。以上よ り、IL アシスト成膜により LiBH4 膜が成長可能であり、な おかつ従来膜より優れた膜質を得られることが分かった。 Substrate

Fig. 1 Schematic of IL-mediated LiBH₄ film growth.



Fig. 2 The $2\theta/\theta$ XRD pattern and optical microscope image.

[1] H. Oguchi et.al., ACS Appl. Electron. Mater.1, 9, 1792-1796 (2019)

[2] Y. Takeyama *et.al.*, *CrystEngComm*, **14**, 4939–4945 (2012)